Search Note	? S

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/033,073	YOSHIE ET AL.
Examiner	Art Unit
Ren L. Yan	2854

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
	search	4/25/05	R.ye		
	'				
			•		

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
:			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
		DATE	EXMR
		·	
·			
·			
	•		